Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/779,309	MATSUMOTO ET AL.
Examiner	Art Unit
Elizabeth Ivey	1775

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
416	241B, 241R	4/20/2006	EDI
	,		
<u> </u>			
	•		

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		• •	

SEARCH NO' (INCLUDING SEARCH	TES STRATEGY	")
	DATE	EXMR
See EAST Search	4/20/2006	EDI
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	7	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		,
·		